BEST AVAILABLE COPY

® BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Gebrauchsmuster

U1

(f) Rollennummer G 81 14 325.7

(51) Hauptklasse HO5K 7/20

(22) Anmeldetag 14.05.81

(47) Eintragungstag 30.09.82

(43) Bekanntmachung im Patentblatt 11.11.82

(54) Bezeichnung des Gegenstandes Wärmeableitungsvorrichtung

(71) Name und Wohnsitz des Inhabers Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München, DE

Q 6253

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Berlin und München Unser Zeichen
VPA 81 P 2 0 5 2 DE

Wärmeableitungsvorrichtung

Die Erfindung betrifft eine Wärmeableitungsvorrichtung für gehäuselos auf Mehrlagenleiterplatten montierte elektronische Bauteile mit hoher Verlustleistung.

Im Rahmen der Miniaturisierung elektronischer Schaltkreise und zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit von elektronischen Einbausystemen werden auf mehrlagigen Leiterplatten die großintegrierten Bausteine in geringem Abstand gehäuselos montiert.

Die beim Betrieb der integrierten Schaltkreise als Wärme freiwerdende Verlustleistung muß über geeignete Wärmeableitungssysteme abgeführt werden, wobei wegen der hohen Packungsdichte der Bauelemente die Verlustleistungsdichte im Vergleich zu herkömmlichen Systemen beträchtlich gestiegen ist.

- Die bisher üblichen Verfahren der Wärmeabfuhr beruhen darauf, daß die integrierten Schaltkreise in geschlossenen Gehäusen aus gut wärmeleitenden Materialien montiert sind, so daß die im Chip entstehende Verlustwärme durch
- Wärmeleitung an die Gehäuseoberfläche transportiert und von hier durch vorbeiströmende Kühlluft durch Eigen- oder Zwangskonvektion an die Umgebung abgeführt wird, wobei durch die bisher übliche Befestigungsart der Gehäuse in den Trägerplatten durch Einlöten der Bausteinpins eine zusätzliche Wärmeverteilung gegeben ist.

Weiterhin kann durch zusätzliches Aufbringen eines großflächigen Kühlkörpers auf die im Luftstrom liegende Gehäuseseite eine weitere Vergrößerung der wärmeabgebenden

35 Zk 1 Fdl/15. 4. 1981

5

10

-2- VPA 81 P 2 0 5 2 DE

Fläche und damit eine weitere Verbesserung der Wärmeabfuhr erzielt werden.

Bei einer Montagetechnik, bei der die integrierten Schaltkreise auf die Trägerplatte ohne Gehäuse unmittelbar aufgebracht sind, ist eine Wie oben beschriebene Abfuhr der
Verlustwärme an vorbeiströmende Kühlluft nicht mehr ohne
weiteres möglich, da bei Einbausystemen mit hoher Packungsund Verlustleistungsdichte ein direktes Anblasen der Halbleiterchips - auch mit hohen Luftgeschwindigkeiten - wegen
der nur kleinen wirksamen wärmeabgebenden Fläche keine hohe
wärmetechnische Effektivität besitzt und es aufgrund der
mechanischen Beanspruchung und der hohen Verschmutzungsgefahr leicht zu einer Beeinträchtigung der Funktions15 fähigkeit oder völligen Zerstörung der Bauelemente kommen
kann.

Auch die Montage eines Kühlkörpers auf die Halbleiter-Rückseite ist aus mechanischen Gründen nicht möglich und 20 würde zudem den aus Prüfzwecken notwendigen freien Zugang zu den Bauteileanschlüssen wesentlich erschweren oder fast unmöglich machen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine wirksame
25 Wärmeableitungsvorrichtung für mit gehäuselosen elektrischen
Bausteinen bestückten Leiterplatten zu schaffen, wobei
Zugänglichkeit zu den Bausteinen im Rechnerbetrieb gewähr- **
Zur Lösung dieser Aufgabe wird gemäß der Erfindung die
Wärmeableitungsvorrichtung derart ausgebildet, daß
30 die integrierten Bauteile über eine gut wärmeleitende
Schicht auf der Mehrlagenleiterplatte montiert sind,
und daß unterhalb dieser Schicht mindestens eine
Wärmeleitbohrung vorgesehen ist, die gut wärmeleitendes Material enthält, daß auf der gegenüberliegenden
35 Seite der Mehrlagenleiterplatte mit einer Wärmeleitfläche verbunden ist.

** leistet sein soll.

VPA 81 P 2052 DE

Durch diese Maßnahmen erhält man eine Wärmeableitungsvorrichtung für Leiterplatten mit Bauteilen, die einen guten Transport der Verlustwärme
auf die bausteinabgewandte Leiterplattenseite ermöglicht,
so daß die Wärmeableitungsvorrichtung mit großer
Effektivität und mit geringem konstruktiven Aufwand
ermöglicht wird.

Die gut wärmeleitende Schicht kann dabei ein Wärmeleit
10 kleberoder eine Wärmeleitplatte sein, während die
Wärmeleitfläche aus einer massiven Kupferkaschierung bestehen kann.

Zur Erhöhung der Effektivität des Wärmeableitvorganges können in die Wärmeleitbohrungen Stifte aus gut wärmeleitendem Material eingesetzt werden, die mit der Wärmeleitfläche auf der gegenüberliegenden Leiterplattenseite kontaktiert sind. Dabei können diese Stifte auch über die Wärmeleitfläche hinausragen, wodurch ein zusätzlicher Kühleffekt durch das vorbeistreichende Gaserreicht wird.

Eine besonders einfache Konstruktion ergibt sich dann, wenn als Wärmeleitbohrungen aus der elektrischen Ver25 drahtung der Mehrlagenleiterplatte herausgeläste Durchkontaktierungen verwendet werden. Diese Durchkontaktierungen können zur Verbesserung der Wärmeableitung
mit gut wärmeleitendem Material, wie z. B. eine ZinnBlei-Legierung ausgegossen oder mit einer dicken

30 Cu-Metallisierung versehen sein.

Zur Erreichung eines zusätzlichen Kühleffektes kann die den integrierten Bauteilen abgewandte Seite der Mehrlagenleiterplatte von einem flüssigen Kühlmedium umspült werden.

Eine besonders gute Wärmeableitung erhält man dann, wenn

4 VPA 81 P 2 0 5 2 DE

auf der Wärmeleitfläche zusätzlich mit Kühlrippen versehene Kühlkörper aufgebracht sind, an denen Kühlluft vorbeigeführt wird.

5 Anhand der Ausführungsbeispiele nach den Figuren 1 bis 6 wird die Erfindung näher erläutert.

Es zeigen:

- Fig. 1 einen Ausschnitt aus einer mit großintegrierten

 Bauteilen bestückten Leiterplatte, bei der in den
 Wärmeleitbohrungen Stifte eingeführt sind,
 - Fig. 2 eine Anordnung nach Fig. 1, bei der die Stifte über die Wärmeleitfläche hinausragen,
- Fig. 3 eine Leiterplatte, bei der sowieso vorhandene

 Durchkontaktierungen als Wärmeableitbohrungen

 verwendet werden,
 - Fig. 4 eine Anordnung nach Fig. 3, bei der die Durchkontaktierungen mit gut wärmeleitendem Material ausgefüllt sind,
- 20 Fig. 5 eine Anordnung nach Fig. 3 oder Fig. 4, an deren Unterseite Kühlflüssigkeit vorbeigeführt wird,
- Fig. 6 eine Anordnung nach den vorhergehenden Figuren 1 bis 4, die auf der Unterseite zusätzliche 25 Kühlrippen enthält.

Zur Fortleitung der /auf dem Chip integrierten Bausteine
1, kurz Chip genannt, entstehenden Verlustwärme wird
dieser gut wärmeleitend (z.B. mittels Wärmeleitkleber
30 oder Wärmeleitplatte 2 auf der Trägerplatte 3 befestigt.

Die Trägerplatte 3 enthält - je nach Höhe der Verlustleistung und je nach zur Verfügung stehendem Einbauraum bzw. gegebenen Verdrahtungsverhältnissen auf den 35 einzelnen Lagen der Trägerplatte - eine oder mehrere verschiedenartig ausgebildete Wärmeleitbohrungen 10,

-5- VPA 81 P 2 0 5 2 DE

die zum Wärmetransport auf die bausteinabgewandte Leiterplattenseite dienen.

In Abhängigkeit von den obengenannten Parametern können die Wärmeleitbohrungen durch einen oder mehrere in die Leiterplatte 3 eingesetzte massive, gut wärmeleitende Stifte 4 erstellt werden, die mit der Trägerplatte bündig abschließen und mit einer gut wärmeleitenden massiven Kupferkaschierung 9 verbunden sind (Fig. 1). Zur weiteren Verbesserung des konvektiven Wärmeübergangs auf der bauteileabgewandten Baugruppenseite können die Stifte 5 auch überstehend ausgebildet werden (Fig. 2).

Eine andere Variante besteht darin, daß die in einem bestimmten Rasterfeld unter dem Baustein 1 angeordneten totalen Durchkontaktierungen 6 aus der elektrischen Verdrahtung der übrigen Leiterplatte herausgelöst werden und den Wärmetransport auf die Kühlseite übernehmen.

- 20 Dazu kann beim Herstellen der Leiterplatte der Kupferauftrag 7 in den Wärmeleitbohrungen durch entsprechende galvanische Prozesse so weit verstärkt werden, daß eine ausreichend gute Wärmeleitung ermöglicht wird (Fig. 3).
- 25 Ein zusätzliches Füllen der noch offenen Durchkontaktierungen mit einem gut wärmeleitenden Mittel, z. B. einer Zinn-Blei-Legierung, führt zu einer weiteren Reduzierung des Temperaturabfalles in der Leiterplatte (Fig. 4).
- Auf der bauteileabgewandten Baugruppenseite ist in allen Beispielen eine möglichst dicke durchgehende Kupferkaschierung 9 aufgebracht, die eine gute Wärmeverteilung von den Wärmeleitbohrungen auf eine große Kühlfläche ermöglicht.

Die weitere Wärmeabfuhr kann durch herkömmliche Verfahren realisiert werden, z. B. durch direkte Bespülung

der abgedichteten Leiterplatte mit einem flüssigen Kühlmedium (Fig. 5) oder mittels Luftkühlung eines aufgesetzten Kühlkörpers (Fig. 6)

- 5 9 Patentansprüche
 - 6 Figuren

-9-

VPA 81 P 2052 DE

Zusammenfassung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Wärmeableitungsvorrichtung für gehäuselos auf Mehrlagenleiterplatten 3 elektronische Bauteile 1 mit hoher Verlustleistung. Beim Betrieb der integrierten Schaltkreise als Wärme frei werdende Verlustleistung muß über geeignete Warmeableitungssysteme abgeführt werden, wobei wegen der hohen Packungsdichte der Bauelemente die Verlustleistungsdichte im Vergleich zu herkömmlichen Systemen beträchtlich gestiegen ist . Die Erfindung sieht hierzu vor, daß die integrierten Bauteile 1 über eine gut wärmeleitende Schicht 2 auf Mehrlagenleiterplatten 3 montiert sind und daß unterhalb dieser Schicht 2 mindestens eine Wärmeleitbohrung vorgesehen ist, die gut wärmeleitendes Material 4, 7, 8 enthält, das auf der entgegengesetzten Seite der Mehrlagenleiterplatte 3 mit einer Wärmeleitfläche 9 verbunden ist. Die erfindungsgemäße Wärmeableitungsvorrichtung ist insbesondere bei mit großintegrierten Bauteilen versehenen Leiterplatten der Datentechnik geeignet (Fig. 1).

-7-

VPA 81 P 2 0 5 2 DE

Patent Ansprüche

- 1. Wärmeableitungsvorrichtung für gehäuselos auf Mehrlagenleiterplatten montierte elektronische Bauteile
 mit hoher Verlustleistungsdichte, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die integrierten Bauteile (1)

 5 über eine gut wärmeleitende Schicht (2) auf der Mehrlagenleiterplatte (3) montiert sind, und daß unterhalb dieser
 Schicht (2) mindestens eine Wärmeleitbohrung (10) vorgesehen ist, die gut wärmeleitendes Material (4, 7, 8)
 enthält, daß auf der gegenüberliegenden Seite die Mehrlagenleiterplatte (3) mit einer Wärmeleitfläche (9) verbunden ist.
- Wärmeableitungsvorrichtung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die gut
 wärmeleitende Schicht (2) ein Wärmeleitkleber oder eine Wärmeleitplatte ist.
- 3. Wärmeableitungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-20 net, daß die Wärmeleitfläche (9) eine massive Kupferkaschierung ist.
- 4. Wärmeableitungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich25 net, daß in die Wärmeleitbohrungen (10) Stifte (4) aus
 gut wärmeleitendem Material eingesetzt sind, die mit
 der Wärmeleitfläche (9) verbunden sind.
 - 5. Wärmeableitungsvorrichtung nach Anspruch 4, d a 30 durch gekennzeichnet, daß die Stifte
 (4) über die Wärmeleitfläche (9) hinausragen.
 - 6. Warmeableitungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,

-8- VPA 81 P 20 52 DE

daß die Wärmeleitbohrungen (10) aus der elektrischen Verdrahtung der Mehrlagenleiterplatte (3) herausgelöste Durchkontaktierungen sind.

- 7. Wärmeableitungsvorrichtung nach Anspruch 6, d a durch gekennzeich net, daß die Durch-kontaktierungen mit einem gut wärmeleitendem Material, z. B. einer Zinn-Blei-Legierung ausgegossen sind.
- 8. Wärmeableitungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dad urch gekennzeich net, daß die den integrierten Bauteilen (1) abgewandte abgedichtete Seite der Mehrlagenleiterplatte (3) von einem flüssigen Kühlmedium (14) umspült ist.
- 9. Wärmeableitungsvorrichtung nach einem der Patentansprüche 1 bis 7, d a d u r c h g e k e n n z e i c hn e t, daß auf der Wärmeleitfläche (9) ein mit Kühlrippen (12) versehener Kühlkörper (11) aufgebracht ist,
 20 an dem Kühlluft (13) vorbeigeführt wird.

いた。これは、日本のでは、日本には、日本のでは、

81 P 2 0 5 2 DE FIG 1 FIG 2 FIG 3 FIG 4 FIG 5 FIG 6

THIS PAGE BLANK (USPTO)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

